

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/051,558	HIND ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Vicus Mu	2165	

SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner		
707	1-10, 100- 104.1 200-201	1/4/2006	ΥW		
705	27	1/4/2006	YW		
713	201,155	1/4/2006	YW		
715	507,744	1/4/2006	YW		
updated	search	1/4/2006	YW		
apolated	sensh	7/18/00	yw		

INTERFERENCE SEARCHED					
Subclass	Date	Examiner			
'					
		!			
					

SEARCH NO (INCLUDING SEARCH		')
	DATE	EXMR
inventor search (double patenting) uspto uspgpub epo jpo ibmtech derwent	1/4/2006	yw
acm leee internet Search stratagy attached	1/4/2006	YW
Updated serarch	1/4/2006	YW
consulted Tod Swann 101, 112	1/3/2006	yw
consulted Apu Mofiz consulted Sam Rimell consulted Diane Mizrahi	1/4/2006	YW
consulted pat salce 101, 112	1/5/2006	YW
preappeal conference	10/2/2005	YW
updated search	7/18/00	yw